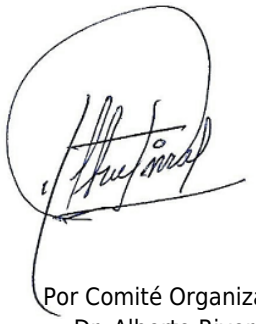
5° Congreso Argentino de Microscopía SAMIC

SAMIC

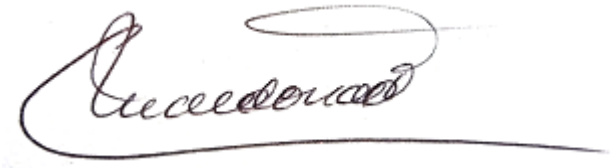
Certificamos que el trabajo

Daño por irradiación durante la preparación y caracterización de sistemas nanoestructurados

de los autores **Eugenia Zelaya, Julio Cesar Azcárate, Mariano Hernan Fonticelli,** fue presentado en el 5° Congreso Argentino de Microscopía SAMIC, entre los días 16 y 17 de Mayo de 2018.
La Falda - Córdoba - Argentina.



Por Comité Organizador:
Dr. Alberto Riveros



Por Comité Organizador:
Dra. Cristina Maldonado